PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-160558

(43) Date of publication of application: 25.06.1993

(51)Int.Cl.

H05K 3/28 1/30 H01P H01P 3/08 H01P 11/00

(21)Application number: 03-325443

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

10.12.1991

(72)Inventor: FUJIMOTO TAKAMITSU

YANAGIURA SATOSHI

NODA ATSUKO FUJIWARA TAKEJI SATO HIROYUKI **BABA FUMIAKI**

(54) MOISTURE RESISTANT STRUCTURE OF MODULE CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the entitled moisture resistant structure of a module circuit capable of securing the moisture resistance almost without changing the electric circuit characteristics of strip line easy to form a highfrequency circuit.

CONSTITUTION: Within the entitled moisture resistant structure of a module circuit, a strip line 2 of a module board 1 having a high-frequency circuit and a highfrequency device is to be covered with a water repellent porus film 3 in apparent (air bubble containing state) dielectric constant of not exceeding 2.0.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.03.1996

Date of sending the examiner's decision of

16.06.1998

rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3080453

[Date of registration]

23.06.2000

[Number of appeal against examiner's decision 10-011126 of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's 16.07.1998

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

1/1 ページ

. * NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original

precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]
[Claim 1] Stripline of a module substrate which has a high frequency circuit and a high frequency device Moisture-proof structure of a modular circuit where an apparent dielectric constant is characterized by ******-ed with 2.0 or less water-repellent porosity film.

[Translation done.]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje?u=http%3A\$2F%2Fwww4.ipdl.... 2007/02/27

* * NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original

2**** shows the word which can not be translated.

3.in the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Industrial Application] Especially this invention relates to the moisture-proof structure of the modular circuit used by high frequency several GHz or more about the moisture-proof structure of a modular circuit.

[0002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, the circuit used by the RF several GHz or more consists of a coaxial line, a TORIPU rate line, etc., and is protected from the wiring corrosion and the electric property fluctuation by moisture and dow condensation. Moreover, the stripline on a substrate is enclosed in a ceremic container, or a moisture-proof coat is given and it is used.

[0003] [Problem(s) to be Solved by the Invention] However, it is a difficulty that time and effort requires the complicatedness of connection and a TORIPU rate line for circuit formation, and, as for a casxial line, a production cost attaches them highly.

[0004] On the other hand, although the problem accompanying wiring connection and circuit formation is solved, a stripline has the fault of the cost of a ceramic container not turning to a high thing and mass production method, when a ceramic container is used.

[0005] When a moisture-proof coat is given and used, since the dielectric constant of moisture-proof coat material is quite larger than air, an electric circuit property is changed sharply. Although it is possible to count upon and carry out the circuit design of this property fluctuation, it is difficult to always carry out a coat as a circuit design by the thickness of moisture-proof coat material, and to control the thickness which is dozens of micrometers by **eseveral micrometers, Moreover, when it dows on the moisture-proof coat material of a stripline, since coat material, and to control the thickness which is dozens of micrometers by **several micrometers. Moreover, when it dows on the moisture-proof coat material of a stripline, since the dielectric constant of water is very as large as about 80, an electric circuit property will be influenced greatly and it is not desirable. Although the thickness of Imm or more is needed in order to avoid the effect of dow condensation by moisture-proof coat material, in this case, a circuit property electric only at coat material changes a lot, and the case where it is unabsorbable in a circuit design arises.

[8006] This invention aims at offering the moisture-proof structure of the modular circuit which can secure dempprofing, without changing most electric circuit properties of a stripline with food?

(Means for Solving the Problem) As for the moisture-proof structure of the modular circuit of this invention, an apparent dielectric constant covers a stripline with 2.0 or less water-repellent porosity film. In addition, the dielectric constant of the appearance in this invention is a dielectric constant in the condition that air bubbles, such as air, were included in the hole section of the orosity film instead of bulk. [8000]

[Function] In this invention, since the dielectric constant of the porosity film which covers a stripline is close to the dielectric constant of air, an electric circuit property is hardly influenced. Moreover, since a porosity film is water repallence, a circuit can be protected from moisture and

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi~bin/tran_web_cgi_ejje

2007/02/27

1/4 ページ

JP.05-160558.A [DETAILED DESCRIPTION]

[0019] The thing of this example 1 hardly changed to the loss in early stages of a BRF circuit, but showed the moisture resistance which does not have most effects of [when hanging down waterdrop], and was excellent. In addition, the piece of a trial which coated silicone potting material from had loss of a BRF circuit larger than 3dB and the first stage, and the effect of [when hanging down waterdrop] did not investigate.

[0020] an example 2. dielectric constant — thickness of Gore-tex SUFIRUMU (the same as the above) of 1.2 0. — it changed with 5, 1.0, and 2.0mm, and pasted up on the BRF circuit through silicone potting material (JCR6143). Thickness of JCR6143 was sat to about 10 micrometers, and was stiffened 150 degrees C for 2 hours.

[0021] Next, the same evaluation as an example 1 was performed using each obtained piece of a trial. The result is shown in Table 2.

Table	2]			
/		突	施 例	2
/		シリコーンキ・タティン	かなわでかか	17484 E=1.2
	/	0 - 5 sess	1.000	2.0sss
ži	水滴無	0.9	1.0	1.1
掛 失 [dB]	水沟	1.7	1.2	1.2

[0023] It hardly changes to the loss in early stages of a BRF circuit like the above-mentioned example, and even when waterdrop is hung down on a porosity film, most of the effect is not seen. Moreover, same result was brought when evaluated also about the gap of a Rejection

frequency.

[1024] the evaluation substrate which prepared thin film opposite wiring of chromium/gold on the example 3. alumina ceramic substrate — using — an apparent dielectric constant — the thickness of Gore-tox SUFIRUMU (the same as the above) of 1.2 — 0. — it changed with 5, 1.0, and 2.0mm, and pasted up through silicone potting material (UCR6143). Thickness of JCR6143 was set to about 10 micrometers, and was stiffened 150 degrees C for 2 hours.

[10025] Next, damp-proof evaluation was performed only by the alumina ceramic substrate which prepared thin film opposite wiring of each obtained piece of a trial, and chromium/gold. The condition is DC-bias 5V impression under PCT(Pressure Cooker Test) 121 degree C and 2 atmospheric pressures, and was investigated by the insulation resistance change by the migration of wiring. The result is shown in Table 3.

[Table 3]

	爽	施 例	3	比较例
	543-74° 4247	かななででかり	7:#1 ε=1.2	基板のみ
	0.580	1.000	2.033	
105)	>1013	>1013	>1013	10-
200時間	>10:3	>10:3	>1013	

(表中単位: 2)

the modular circuit excellent in a high frequency property and dependability can be constituted.

[Example] Next, this invention is explained to a detail with reference to a drawing. Drawing 1 is [Example] Next, this invention is expanded of a detail with relatince of a direct of series of the theorems of the modular circuit of one example of this invention. I is the module substrate with which the conductor layer was given to the rear face, and, as for a striptine and 3, an apparent dielectric constant of 2 is 2.0 or less water-repellent porosity film.

less water-repellent porosity film.

[0010] This porosity film 3 can be formed through the coating material of a silicone system or a fluorine system if needed on a stripline 2.

[0011] The delectric constant of the above-mentioned appearance is gathered for porosity films, such as polytotrafluorosthylene (PTE), polypthylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS) and these isomers, and a copolymer of these monomers, as an example of 2.0 or less water-repellent porosity film, for example.

[0012] Since it will come to affect an electric circuit property as a dielectric constant (delectric constant of the film in the condition that air bubbles were included) of the appearance of these processly film if 2.0 is exceeded, 2.0 or less are required and it is 1.5 or less preferably. Although it is based also on the dielectric constant of an early film in order to attain this dielectric constant, as processing 5 – 90% is required.

is based also on the dielectric constant of an early film in order to attain this dielectric constant as porosity, 5 – 90% is required.

[0013] 0.1mm or more is required for the thickness of these porosity film, and the range of it is 0.5 to 2.0mm preferably. In less than 0.1mm, the case where effect of dew condensation water cannot be removed arises. Even if it exceeds 2.0mm, a circuit property is hardly influenced, but in order to perform high density assembly, it is desirable not to exceed 2.0mm.

[0014] Next, although the moisture-proof structure of this invention is explained still more concretely based on an example, this invention is not limited to these.

[0015] Band rejection filter Band with which the dielectric constant with a thickness of 1mm was the property of the property

[0013] Band rejection litter Band with which the diefectire constant with a thickness or limit respectively formed on the alumina ceramic substrate in these, using Goren-tex SUFRIUMU (porosity PTFE: Japan Goren-Tex make) of 1.2 and 1.6, and the porosity polyethylene film of 1.5 as an example 1, porosity film Rejection it laid on the circuit of Filter (BRF), and it prepared that a BRF circuit might be covered, where it pressed lightly and air bubbles are included. In addition, what was constituted by the microstrip line formed on the alumina ceramic substrate

was used for the BRF circuit.

[0016] Moreover, for the comparison, 30 micrometers attained to the change of a porosity film in silicone potting material (JCR6143: product made from Toray Dow Corning silicone), and it coated Imm at it, and it was made to harden for 2 hours and 150 degrees C of pieces of a trial

were produced.

[0017] Next, the electrical property was evaluated by about 10GHz of test frequencies about the existence of the waterdrop on porosity film and silicone potting material using each obtained piece of a trial, respectively. The result is shown in Table 1.

/		突	施例	1	肚	較例	9
1	. [ゴアテックスフィル		PETAL	***	3973-74、42.4737、村	
	V	ε=1.2	ε=1.6	ε=1.5	基板のみ	30 µ n	lmm .
透透	水资层	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	3.0
	水沟	1,1	1.2	1.2	5.0	5.0	-

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2007/02/27

JP.05-160558,A [DETAILED DESCRIPTION]

4/4 ページ

[0027] The insulation resistance between wiring the alumina ceramic substrate which prepared opposite wiring of chromium/gold in about 10 minutes in the piece of a trial which pasted up the porosity film through JCR6143 to having fallen on wiring to 106ohms, the fall of insulation resistance did not take place till 200 hours.

[0028] [Effect of the Invention] Since the apparent dielectric constant has structure which prepared 2.0 or less water-repellent porosity film on the RF circuit, the moisture-proof structure of the modular circuit of this invention has the moisture resistance which was excellent, without spoiling most electric circuit properties, and does so the effectiveness that it can be used suitable for circuits, such as a RF module.

Translation done.

* * NOTICES *

JPO and IMPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

 *********** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]
[Drawing 1] It is the cross-section block diagram showing the example 1 of this invention.
[Description of Notations]

1 Module Substrate
2 Stripline
3 Porosity Film

[Translation done.]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

2007/02/27

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

05160558

PUBLICATION DATE

25-06-93

APPLICATION DATE

10-12-91

APPLICATION NUMBER

03325443

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR: BABA FUMIAKI;

INT.CL.

: H05K 3/28 H01P 1/30 H01P 3/08

H01P 11/00

TITLE

: MOISTURE RESISTANT STRUCTURE

OF MODULE CIRCUIT

ABSTRACT: PURPOSE: To provide the entitled moisture resistant structure of a module circuit capable

of securing the moisture resistance almost without changing the electric circuit

characteristics of strip line easy to form a high-frequency circuit.

CONSTITUTION: Within the entitled moisture resistant structure of a module circuit, a strip

line 2 of a module board 1 having a high-frequency circuit and a high-frequency device is to be covered with a water repellent porus film 3 in apparent (air bubble containing state)

dielectric constant of not exceeding 2.0.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO& Japio

(19)日本国特許庁 (JP)

識別記号

(51) Int.Cl.⁶

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

FI ·

(11)特許出顯公開番号

特開平5-160558

技術表示箇所

(43)公開日 平成5年(1993)6月25日

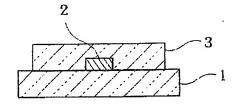
H05K	3/28	F	6736-4E				
H01P	1/30	A					
	3/08						
	11/00	G					
				,	水龍未 水龍査審	請求項の数1(全 4 百)
					en Termina.	M171 X - 2 M - 2	
(21)出願番号	ļ	特願平3-325443		(71)出願人	000006013		
,,,		(44).		(三菱電機株式会社	ł-	
(22)出願日		平成3年(1991)12月	310₽		東京都千代田区大		B 3 昼
(SE) HIMA			11011	(72)発明者	藤本 隆光		40.7
				(12) 75971	尼崎市塚口本町 8	7月1米1月	二类条件
					株式会社材料デノ		22 451%
				(70) Zenu de		17 AMSONIN	
				(72)発明者	柳浦 聡		
					尼約市塚口本町		二変電機
					株式会社材料デル	ベイス研究所内	
				(72)発明者	野田 アツコ		
					尼崎市塚口本町 8	3丁月1番1号	三菱電機
					株式会社材料デル	ベイス研究所内	
				(74)代理人	弁理士 高田 5	子 (外1名)	
						最終	冬頁に続く

(54)【発明の名称】 モジュール回路の防湿構造

(57)【要約】

【目的】 高周波回路形成が容易なストリップラインの 電気的な回路特性をほとんど変えること無く、防湿性を 確保できるモジュール回路の防湿構造を提供する。

【構成】 高周波回路および高周波デバイスを有するモジュール基板 1 のストリップライン 2 を見かけ (気泡を含んだ状態) の誘電率が 2.0以下の撥水性多孔質フィルム 3 で被うようにしたものである。



1:モジュール基板
 2:ストリップライン
 3:多孔質フィルム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 高周波回路および高周波デバイスを有するモジュール基板のストリップラインを 見かけの誘電率が2.0以下の撥水性多孔質フィルムで被たことを特徴とするモジュール回路の防湿構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、モジュール回路の防 湿構造に関し、特に、数GHz以上の高周波で使用する モジュール回路の防湿構造に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、数GHz以上の高周波で使用する回路は、同軸線やトリプレートラインなどで構成され、湿気、結構による配線腐食や電気的な特性変動から保護されている。また、基板上のストリップラインは、セラミック容器内に封入されるか、防湿コートを施し用いられている。

[0003]

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、同軸線は接続の煩雑さ、トリプレートラインは回路形成に手間 20 がかかり生産コストが高くつくのが難点となっている。

[0004] 一方、ストリップラインは、配線接続、回路形成に伴う問題は解消されるが、セラミック容器を用いた場合、セラミック容器のコストが高いこと、大量生産にむかないなどの欠点がある。

【0005】防湿コートを施して用いた場合、防湿コ☆ト材の誘電率が空気よりかなり大きいため電気的な回路特性が大きく変動する。この特性変動を見込んで回路設計することは可能であるが、回路設計ごおりに防湿コート材の厚み分だけ常にコートする必要があり、数十μm 30の厚みを±数μmでコントロールすることは難しい。また、ストリップラインの防湿コート材上に結露した場合、水の誘電率が約80と非常に大きいため電気的な回路特性に大きく影響することとなり好ましくない。防湿コート材で結露の影響を回避するためには、1mm以上の厚みを必要とするが、この場合、コート材だけで電気的な回路特性が大きく変化し、回路設計では吸収できない場合が生じる。

[0006] この発明は、高周波回路形成が容易なストリップラインの電気的な回路特性をほとんど変えること 40無く、防湿性を確保できるモジュール回路の防湿構造を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】この発明のモジュール回路の防湿構造は、ストリップラインを見かけの誘電率が2.0以下の撥水性多孔質フィルムで被うようにしたものである。なお、この発明における見かけの誘電率とは、バルクではなく多孔質フィルムの空孔部に例えば空気等の気泡を含んだ状態の誘電率である。

[0008]

【作用】この発明においては、ストリップラインを被う 多孔質フィルムの誘電率が空気の誘電率に近いため電気 的な回路特性にはほとんど影響しない。また、多孔質フ

イルムが撥水性であるため、回路を湿気から保護し、高 周波特性および信頼性に優れたモジュール回路を構成す ることができる。

2

[0009]

[実施例] 次に、図面を参照してこの発明を詳細に説明する。図1はこの発明の一実施例のモジュール回路の防 湿構造を示す断面構成図である。1は裏面に導体層が施されたモジュール基板で、2はストリップライン、3は 見かけの誘電率が2.0以下の撥水性多孔質フィルムである。

【0010】この多孔質フィルム3は、ストリップライン2上に必要に応じてシリコーン系、あるいはフッ素系のコーティング材を介して形成することができる。

[0011] 上記見かけの誘電率が2.0以下の撥水性多孔質フィルムの具体例としては、たとえば、ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、ポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP)、ポリスチレン (PS) およびこれらの異性体やこれらモノマーの共重合体などの多孔質フィルムがあげられる。

[0012] これら多孔質フィルムの見かけの誘電率 (気泡を含んだ状態の膜の誘電率) としては、2.0を越えると電気的な回路特性に影響を及ぼすようになるので、2.0以下が必要で、好ましくは1.5以下である。この誘電率を達成するためには、初期のフィルムの誘電率にもよるが、気孔率としては、5~90%が必要である。

70 【0013】これら多孔質フィルムの厚みは、0.1mm以上が必要で、好ましくは0.5mmから2.0mmの範囲である。0.1mm未満では、結露水の影響を除くことができない場合が生じる。2.0mmを越えても回路特性にはほとんど影響しないが、高密度実装を行うためには2.0mmを越えないことが望ましい。

[0014] 次にこの発明の防湿構造を実施例に基づいてさらに具体的に説明するが、この発明はこれらに限定されるものではない。

[0015] 実施例1.多孔質フィルムとして、厚さ1 mmの誘電率が1.2および1.6のゴアテックスフィルム (多孔質PTFE:ジャパンゴアテックス(株) 製)、1.5の多孔質ポリエチレンフィルムを用い、これらを各々、アルミナセラミック基板上に形成されたバンドリジェクションフィルターBand Rejection Filter (BRF)の回路上に載置し、軽く押圧して気泡を含んだ状態でBRF回路を被うように設けた。なお、BRF回路は、アルミナセラミック基板上に形成されたマイクロストリップラインにより構成されたものを用いた。

50 【0016】また、比較のため多孔質フィルムの変わり

にシリコーンポッティング材 (JCR6143:トーレ ·ダウコーニング・シリコーン製)を30 µmおよび1 mmコーティングし、150℃、2時間硬化させ、試片 を作製した。

*ム、シリコーンポッティング材上の水滴の有無につい て、測定周波数約10GH2でそれぞれ電気特性を評価 した。その結果を表1に示す。

[0018]

【0017】次に得られた各試片を用い、多孔質フィル*

【表1】

		実	施例	1	比	較 例	
		ゴアテックスフィルム		PETABL	基板のみ	シリコーンポッティング材	
		ε=1.2	ε=1.6	ε=1.5	参牧りか	30 <u>µ</u> m	1mm
通過	水滴無	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	3.0
損 失 [dB]	水滴有	1.1	1.2	1.2	5.0	5.0	_

【0019】この実施例1のものはBRF回路の初期の 損失と殆ど変わらず、水滴を垂らしたときの影響も殆ど ング材を1mmコーティングした試片は、BRF回路の 損失が3dBと初期より大きく、水滴を垂らしたときの 影響は調べなかった。

[0020] 実施例2. 誘電率が1. 2のゴアテックス フィルム (上記と同じ) の厚さを 0.5、1.0およ※

※び2. 0 mmと変え、シリコーンポッティング材 (JC R6143)を介してBRF回路上に接着した。JCR 無く優れた耐湿性を示した。なお、シリコーンポッティ 20 6143の厚みは、約 $10 \mu m$ とし、150 \mathbb{C} 、2時間 硬化させた。

> 【0021】次に得られた各試片を用い、実施例1と同 様の評価を行った。その結果を表2に示す。

[0022]

【表2】

		実	施例	2	
		シリコーンホペッティンク 木オノコ アテックスフィルム ε			
		0.5mm	1 - Omm	2.0mm	
通過	水滴無	0.9	1.0	1-1	
損 失 [dB]	水滴有	1.7	1-2	1.2	

【0023】上記実施例と同様BRF回路の初期の損失 と殆ど変わらず、多孔質フィルム上に水滴を垂らしたと きでもその影響は殆ど見られない。また、Reject 40 【0025】次に、得られた各試片およびクロム/金の ion周波数のずれについても評価したところ、同様の 結果となった。

【0024】実施例3.アルミナセラミック基板上に、 クロム/金の薄膜対向配線を設けた評価基板を用い、見 かけの誘電率が1、2のゴアテックスフィルム(上記と 同じ) の厚さを 0. 5、1. 0 および 2. 0 mmと変 え、シリコーンポッティング材 (JCR6143) を介 して接着した。 J C R 6 1 4 3 の厚みは、約10 μ m と し、150℃、2時間硬化させた。

薄膜対向配線を設けたアルミナセラミック基板のみで、 耐湿性評価を行った。その条件は、PCT (Press ure Cooker Test) 121℃、2気圧 下、DCバイアス5V印加で、配線のマイグレーション による絶縁抵抗変化で調べた。その結果を表3に示す。

[0026]

【表3】

	ð				
ſ	\ _	実	施例	3	比較例
		シリコーンホッティン	グ材/ゴアテックス	J1NA ε=1.2	基板のみ
	/	0.5mm	1.0mm	2 - Omm	,
	10分	>1013	>1013	>1013	106
	200時間	> 1 0 13	> 1 0 13	> 1 0 13	-

(表中単位:Ω)

【0027】クロム/金の対向配線を設けたアルミナセ ラミック基板は、約10分で配線間絶縁抵抗が 106Ω まで低下したのに対し、配線上にJCR6143を介し て多孔質フィルムを接着した試片は、200時間まで絶 縁抵抗の低下は起こらなかった。

[0028]

【発明の効果】この発明のモジュール回路の防湿構造 は、見かけの誘電率が2.0以下の撥水性多孔質フィル ムを高周波回路上に設けた構造となっているため、電気 20 3 多孔質フィルム

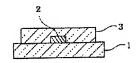
的な回路特性を殆ど損なうこと無しに優れた耐湿性を有 し、高周波モジュールなどの回路に好適に使用できると いう効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例1を示す断面構成図である。 【符号の説明】

- 1 モジュール基板
- 2 ストリップライン

[図1]



1:モジュール基板 2:ストリップライン 3:多孔質フィルム

フロントページの統き

(72) 発明者 藤原 多計治 尼崎市塚口本町8」目1番1号 三菱電機 株式会社通信機製作所内

(72)発明者 佐藤 裕之

尼崎市塚口本町81目1番1号 三菱電機 株式会社通信機製作所内

(72)発明者 馬場 文明

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機 株式会社材料デバイス研究所内